

изм 1



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР



ЧУГУН

МЕТОД ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКОГО СПЕКТРАЛЬНОГО
АНАЛИЗА

ГОСТ 27611—88

Издание официальное

30r-95
19

Б3 1—88/124

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

чугун

Метод фотоэлектрического спектрального анализа
Cast iron. Photoelectrical spectral method of analysis

ГОСТ
27611—88

ОКСТУ 0809

Срок действия с 01.01.89
до 01.01.94

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на чугун и устанавливает фотоэлектрический спектральный метод определения: серы — от 0,005 до 0,20%, фосфора — от 0,02 до 0,5%, кремния — от 0,10 до 2,00%, марганца — от 0,10 до 2,00%, хрома — от 0,01 до 0,50%, никеля — от 0,01 до 0,50%, меди — от 0,02 до 0,20%, ванадия — от 0,01 до 0,50%, титана — от 0,01 до 0,10%, мышьяка — от 0,01 до 0,20%.

Метод основан на возбуждении излучения атомов анализируемого образца электрическим разрядом, разложении излучения в спектр, измерении аналитических сигналов, пропорциональных интенсивности спектральных линий и последующем определении значений массовой доли элементов с помощью градуировочных характеристик.

1. АППАРАТУРА И МАТЕРИАЛЫ

1.1. Фотоэлектрические вакуумные и воздушные установки индивидуальной градуировки.

Аргон газообразный первого и высшего сортов по ГОСТ 10157—79.

Электропечь для сушки и очистки аргона типа СУОЛ-0,4, 4/12-Н2-У4,2.

Кондиционеры, обеспечивающие постоянную температуру и влажность воздуха.

Шлифовальный станок ЗЕ881.



Точильно-шлифовальный станок (обдирочно-наждачный)
ТШ500.

Универсальный станок для заточки электродов КП-35.

Электрокорундовые абразивные круги с керамической связкой, зернистостью № 40—50, твердостью СМ-2 или СТ-2, размером 300×25×76 или 300×40×76 по ГОСТ 2424—83.

Шкурка шлифовальная бумажная типа 2 на бумаге марки ШБ-200 (П7) из нормального электрокорунда зернистостью 40—60 по ГОСТ 6456—82 или другого типа, обеспечивающая необходимое качество заточки поверхности проб чугуна по ГОСТ 7565—81.

1.2. Для вакуумных фотоэлектрических установок используют постоянные электроды — медные, серебряные, вольфрамовые и титановые прутки диаметром 1—6 мм и графитовые стержни марки С-3, диаметром 6 мм.

Для воздушных фотоэлектрических установок используют медные прутки марки М00, М1, М2 по ГОСТ 858—81 и электроды графитовые спектрально чистые, марки С-3 по ГОСТ 4425—72 диаметром 6 мм, длиною не менее 50 мм.

1.3. Допускается применение другой аппаратуры, оборудования и материалов, обеспечивающих точность результатов анализа, предусмотренную данным стандартом.

2. ПОДГОТОВКА К АНАЛИЗУ

2.1. Отбор проб чугуна и подготовка их к анализу — по ГОСТ 7565—81.

2.2. Подготовку установки к выполнению измерений проводят согласно инструкции по эксплуатации.

2.3. При фотоэлектрической регистрации спектра установление градуировочных характеристик осуществляют экспериментально с помощью стандартных образцов (СО), аттестованных в соответствии с ГОСТ 8.315—70, или однородных проб, проанализированных стандартизованными или аттестованными методиками химического анализа. Для установления градуировочных характеристик используют не менее трех стандартных образцов (проб).

2.4. При первичной градуировке выполняют не менее пяти серий измерений в разные дни работы фотоэлектрической установки. В серии для каждого СО (пробы) проводят по две пары параллельных (выполняемых одно за другим на одной рабочей поверхности) измерений; при большом числе СО (проб) допускается выполнять по одной паре параллельных измерений. Порядок пар параллельных измерений рандомизируют. Вычисляют среднее арифметическое аналитического сигнала из всех 20 измерений для каждого СО (проб). Для каждого анализируемого элемента уста-

навливают градуировочную характеристику как зависимость средних значений аналитических сигналов элемента от значений его массовой доли в стандартных образцах (пробах) методом наименьших квадратов или графическим методом. Градуировочные характеристики выражают в виде графиков, таблиц, уравнений.

При использовании фотоэлектрической установки, управляемой компьютером, градуировку производят в порядке, предусмотренном программой.

Допускается использовать градуировочные характеристики с введением поправок, корректирующих влияние химического состава.

2.5. Повторную градуировку выполняют в соответствии с п. 2.4, при этом допускается сокращение числа измерений.

3. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

3.1. Условия проведения анализа приведены в приложении (табл. 2.3).

3.2. Длины волн спектральных линий и диапазон значений массовой доли элементов приведены в приложении (табл. 4).

3.3. Допускается применение других условий проведения анализа и спектральных линий, обеспечивающих точность анализа, предусмотренную настоящим стандартом.

3.4. Для каждого определяемого элемента выполняются три параллельных измерения. Допускается выполнение двух или четырех параллельных измерений.

3.5. Значение массовой доли контролируемого элемента в пробе, представленной тремя образцами, находят как среднее арифметическое результатов трех измерений, полученных по одному от каждого из трех образцов.

4. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

4.1. Если расхождения значений аналитического сигнала, выраженные в единицах массовой доли, не более $1,10 d_{\text{ex}}$ (см. табл. 1) — для четырех параллельных измерений, d_{ex} — для трех параллельных измерений и $0,84 d_{\text{ex}}$ — для двух параллельных измерений, вычисляют среднее арифметическое.

Допускается выражать значения аналитического сигнала и расхождений параллельных измерений в единицах шкалы отсчетно-регистрирующего прибора фотоэлектрической установки. В этом случае d_{ex} (см. табл. 1) выражают в единицах шкалы отсчетно-регистрирующего прибора с помощью установленных градуировочных характеристик.

В случае превышения величины допускаемых расхождений между результатами параллельных измерений, анализ повторяют.

С. 4 ГОСТ 27611—88

Таблица 1

Контролируемый элемент	Массовая доля, %	Допускаемые расхождения между результатами трех параллельных измерений $d_{\text{сх}}$, %	Допускаемые расхождения между результатами первичного и повторного анализа $d_{\text{в}}$, %
Сера	От 0,005 до 0,010 Св. 0,010 до 0,020 » 0,020 » 0,050 » 0,050 » 0,10 » 0,10 » 0,20	0,004 0,006 0,009 0,012 0,018	0,005 0,007 0,010 0,013 0,020
Фосфор	От 0,020 до 0,050 Св. 0,050 » 0,10 » 0,10 » 0,20 » 0,20 » 0,50	0,006 0,009 0,015 0,03	0,007 0,010 0,017 0,04
Кремний	От 0,10 до 0,20 Св. 0,20 » 0,50 » 0,50 » 1,00 » 1,00 » 2,00	0,03 0,04 0,06 0,11	0,04 0,05 0,07 0,12
Марганец	От 0,10 до 0,20 Св. 0,20 » 0,50 » 0,50 » 1,00 » 1,00 » 2,00	0,020 0,04 0,05 0,08	0,025 0,05 0,06 0,10
Хром	От 0,010 до 0,020 Св. 0,020 » 0,050 » 0,050 » 0,10 » 0,10 » 0,20 » 0,20 » 0,50	0,005 0,008 0,012 0,023 0,03	0,006 0,009 0,013 0,025 0,04
Никель	От 0,010 до 0,020 Св. 0,020 » 0,050 » 0,050 » 0,10 » 0,10 » 0,20 » 0,20 » 0,50	0,007 0,012 0,018 0,027 0,04	0,008 0,013 0,020 0,03 0,05
Медь	От 0,020 до 0,050 Св. 0,050 » 0,10 » 0,10 » 0,20	0,012 0,018 0,027	0,013 0,020 0,03

Продолжение табл. 1

Контролируемый элемент	Массовая доля, %	Допускаемые расхождения между результатами трех параллельных измерений $d_{\text{сх}}$, %	Допускаемые расхождения между результатами первичного и повторного анализа $d_{\text{в}}$, %
Ванадий	От 0,010 до 0,020 Св. 0,020 » 0,050 » 0,050 » 0,10 » 0,10 » 0,20 » 0,20 » 0,50	0,009 0,012 0,023 0,03 0,04	0,10 0,013 0,025 0,04 0,05
Титан	От 0,010 до 0,020 Св. 0,020 » 0,050 » 0,050 » 0,10	0,009 0,012 0,023	0,010 0,013 0,025
Мышьяк	От 0,010 до 0,020 Св. 0,020 » 0,050 » 0,050 » 0,10 » 0,10 » 0,20	0,005 0,008 0,014 0,023	0,006 0,009 0,015 0,025

4.2. За окончательный результат анализа принимают среднее арифметическое двух, трех или четырех параллельных измерений, удовлетворяющих требование п. 4.1.

5. КОНТРОЛЬ ТОЧНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА

5.1. Контроль стабильности градуировочных характеристик

5.1.1. Не реже чем через 4 ч работы фотоэлектрической установки осуществляют контроль стабильности градуировочных характеристик для верхнего и нижнего пределов диапазона измерений.

Допускается выполнять контроль только для верхнего предела или только для середины диапазона измерений. На фотоэлектрических установках, оснащенных компьютером, допускается осуществлять контроль стабильности градуировочных характеристик через 8 ч работы установки. Если выполняют оперативную градуировку с периодичностью, предусмотренной настоящим пунктом, контроль стабильности допускается не проводить.

5.1.2. Стабильность градуировочных характеристик контролируют с помощью СО или однородных проб. Допускается выполнять контроль стабильности путем воспроизведения значений аналитических сигналов, полученных для СО (проб) одновременно с установлением градуировочных характеристик. Для контроля ста-

С. 6 ГОСТ 27611—88

бильности выполняют по два параллельных измерения аналитического сигнала для СО (проб). Допускается увеличение числа параллельных измерений до четырех.

5.1.3. Допускается значения аналитических сигналов выражать в единицах массовой доли с помощью установленных в соответствии с п. 2.4 градуировочных характеристик.

Если расхождения значений аналитического сигнала, выраженные в единицах массовой доли, не превышают $0,84 d_{\text{сx}}$, $d_{\text{сx}}$, $1,1 d_{\text{сx}}$ (см. таблицу) соответственно для двух, трех и четырех параллельных измерений, то вычисляют среднее арифметическое значение аналитических сигналов N и разность $\Delta N = (N_1 - \bar{N})$, где N_1 — среднее арифметическое значение аналитического сигнала для СО (пробы), полученное способом, указанным в п. 2.4 в условиях, при которых выполнялась градуировка.

5.1.4. Если расхождение результатов параллельных измерений превышает допускаемое значение (см. п. 5.1.3), проводят повторные измерения аналитического сигнала для СО (пробы) в соответствии с п. 5.1.2.

5.1.5. Если ΔN превышает допускаемое значение $0,5 d_{\text{в}}$ (см. табл. 1), то измерения повторяют в соответствии с пп. 5.1.2, 5.1.3. При повторном превышении ΔN допускаемого значения осуществляют восстановление градуировочной характеристики регулировкой параметров установки или коррекцией результатов измерений введением поправок.

5.1.6. Внеочередной контроль стабильности осуществляют после ремонта или планово-профилактического осмотра фотоэлектрической установки.

5.2. Контроль воспроизводимости результатов анализа

5.2.1. Контроль воспроизводимости результатов анализа выполняют повторным определением массовой доли контролируемых элементов в проанализированных ранее пробах не реже одного раза в квартал.

5.2.2. Число повторных определений должно быть не менее 0,3 % общего числа определений.

5.2.3. Вычисляют число расхождений результатов первичного и повторного анализа, превышающих допускаемое значение $d_{\text{в}}$ (см. табл. 1). Если расхождение результатов первичного и повторного анализа превышает допускаемое значение не более чем в 5 % случаев, воспроизводимость измерений считают удовлетворительной.

5.3. Контроль правильности результатов анализа

5.3.1. Контроль правильности проводят выборочным сравнением результатов спектрального анализа проб с результатами химического анализа, выполняемого стандартизованными или аттесто-

ванными в соответствии с ГОСТ 8.010—78 методиками, не реже одного раза в квартал.

5.3.2. Число результатов спектрального анализа, контролируемых методами химического анализа, устанавливают в соответствии с п. 5.2.2.

5.3.3. Вычисляют число расхождений результатов спектрального и химического анализа, превышающих допускаемое значение d_b (см. табл. 1).

Если расхождение результатов спектрального и химического анализа превышает допускаемое значение не более чем в 5% случаев, точность спектрального анализа считают согласованной с точностью химического анализа.

5.3.4. Допускается частично выполнять контроль правильности методом спектрального анализа на основе воспроизведения значений массовой доли элемента в стандартном образце предприятия.

Таблица 2

Условия проведения анализа

Контролируемые параметры	Воздушные фотозелектрические установки				Фотоэлектрический стилометр ФЭС-1, генератор ГЭУ-1, луга переменного тока
	ДФС-10М, генератор ГЭУ-1	МФС-4, МФС-8 · МФС-15	Генератор Аркус	Генератор УГЭ-4, дуга переменного тока	
Напряжение, В	220	220	220	220	Режим генератора: дуга постоянного тока от 1,5 до 20 А; дуга переменного тока различной скважности и полярности от 1,5 до 20 А; низковольтная искра 250—300 В;
Частота, Гц	50, 100	50, 100	50, 100	50, 100	высоковольтная искра от 7500 до 15000 В; импульсный разряд большей мощности
Сила тока, А	1,5—5,0	1,5—3,0	1,5—5,0	1,5—3,0	1,5—3,0

Продолжение табл. 2

Контролируемые параметры	Воздушные фотоэлектрические установки				Фотоэлектрический стилометр ФЭС-1, генератор ГЭУ-1, дуга переменного тока	
	МФС-4, МФС-8,		МФС-6, МФС-15			
	Генератор ИВС-28	Генератор Аркус	Генератор УГЭ-4, дуга переменного тока	ДФС-36 генератор УГЭ-4		
Аналитический промежуток, мм	1,5—2,0	1,5—2,0	1,5—2,0	1—1,5	1—1,5	
Ширина выходных щелей, мм	0,05; 0,10; 0,15	—	0,04; 0,075; 0,10	0,05; 0,10	0,05; 0,10; 0,15	
Время обжига, с	7—20	—	5—10	5—20	5—20	
Время экспозиции, с	20—40	—	20—30	15—30	15—30	
Электроды	Используют мелкие прутки диаметром 6 мм и графитовые стержни марки С-3. Стержни зачитывают на полусферу с радиусом кривизны 3—4 мм либо на усеченный конус под углом 45—90° с диаметром площадки 1,5—2,0 мм.					

П р и м е ч а н и е. Параметры выбирают в пределах указанных значений.

Таблица 3

Условия проведения анализа

Вакумные фотоэлектрические установки							
Контролируемые параметры	DФС-41	ARL-21000	Поливак Е-600	Поливак Е-962—Д	Поливак Е-963, Е-983	Поливак Е-950	
	Генератор Полисурс		Реконструкционный универсальный источник		Генераторы Sy 167 и Sy 169, конденсированная дуга		Генератор FS-163, низковольтная луга
	Генераторы ИВС-1, ИВС-2, высоковольтная искра	высоковольтная искра	низковольтная искра	низковольтная искра	Генератор FS-273, конденсированная дуга	Предварительное интегрирование	Интегрирование
Напряжение, В	600—650	15000	600—1000	550	1000	550	650
Емкость, мкФ	1,2—40	4—5	15	40	1	20	20
Индуктивность, мкГн	180—500	360	360	60	104	60	120
Чистота, Гц	150	100	50	50	100	100	400
Сопротивление, Ом	0,1—16,9	0	18,0	3,0	—	3,0	3,0
Ширина выходных щелей, мм	0,04; 0,075; 0,10	0,038; 0,05; 0,075; 0,10	0,038; 0,05; 0,075; 0,10	—	—	0,04; 0,076 0,075	—
Время продувки камеры аргоном, с	7—10	10—15	10—15	7	—	—	5,0

Продолжение табл. 3

Вакуумные фотозелектрические установки					
	ДФС-41	ARL-3100	Поливак Е-600	Поливак Е-962-А	Поливак Е-963, Е-983
Контролируемые параметры	Генератор Голикурс		Генератор FS-139, низковольтная искра	Реконструированный универсальный униконондес-конденсаторный ИС-точник	Генератор SY167 и SY169, конденсированная дуга
Генераторы ИВС-1, ИВС-2, высоковольтная искра				Генератор FS-273, конденсаторный ИС-точник	Генератор FS-163, низковольтная дуга
Аналитический промежуток, мм	2—6	5,0	5,0	4,0	5,0
Продукка камеры аргоном, дм ³ /мин	4—5	2—4	4—6	2	7—8
Время обжига, с	10—75	35	60	30	10
Время экспозиции, с	5—20	20	12—17	20	15
Электроды					
Используют прутки серебряные, медные, вольфрамовые, титановые и графитовые диаметром 4—6 мм или вольфрамовую проволоку диаметром 1—2 мм, заточенную на плоскость, а также джет-электрод с осевым потоком аргона 1—2 дм ³ /мин.					

П р и м е ч а н и е. Параметры выбирают в пределах указанных значений.

Таблица 4

**Длины волн спектральных линий и диапазон значений
массовой доли элементов**

Определяемый элемент	Длина волны определяемого элемента, нм	Диапазон значений массовой доли элементов, %
Сера	180,73	0,005—0,20
	182,04	0,005—0,20
	481,55	0,005—0,20
Фосфор	178,29	0,02—0,50
	214,91	0,02—0,50
Кремний	181,69	0,10—2,00
	212,41	0,10—2,00
	243,52	0,10—2,00
	288,16	0,10—2,00
	390,55	0,10—2,00
Марганец	263,82	0,10—2,00
	293,31	0,10—2,00
	478,34	0,10—2,00
	482,35	0,10—2,00
Хром	206,55	0,01—0,50
	267,72	0,01—0,50
	275,29	0,01—0,50
	462,62	0,01—0,50
Никель	218,55	0,01—0,50
	225,39	0,01—0,50
	227,02	0,01—0,50
	231,60	0,01—0,50
	341,48	0,01—0,50
	351,51	0,01—0,50
	385,83	0,01—0,50
Медь	200,04	0,02—0,20
	219,23	0,02—0,20
	223,01	0,02—0,20
	327,40	0,02—0,20
	510,55	0,02—0,20

Продолжение табл. 4

Определяемый элемент	Длина волны определяемого элемента, нм	Диапазон значений массовой доли элементов, %
Ванадий	271,57 290,82 311,07 312,29 317,92	0,01—0,50 0,01—0,50 0,01—0,50 0,01—0,50 0,01—0,50
Титан	190,80 316,25 324,20 334,94 337,28 453,32	0,01—0,10 0,01—0,10 0,01—0,10 0,01—0,10 0,01—0,10 0,01—0,10
Мышьяк	189,04 193,76 234,98 286,05	0,01—0,20 0,01—0,20 0,01—0,20 0,01—0,20
Железо*	187,75 241,33 249,33 262,83 271,44 272,02 300,96 309,16 438,35	—

* Элемент сравнения.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР

ИСПОЛНИТЕЛИ

В. Л. Пилющенко, Ю. Т. Худик, М. А. Дружинин, Л. В. Шеняко, Л. В. Зорина, Т. Я. Каленченко, Э. Н. Северин, Л. В. Копыл, П. А. Пархоменко

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 03.03.88 № 454

3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 8.315—78	2.3
ГОСТ 858—81	1.2
ГОСТ 2424—83	1.1
ГОСТ 4425—72	1.2
ГОСТ 6456—82	1.1
ГОСТ 7565—81	1.1, 2.1
ГОСТ 10157—79	1.1

✓

Редактор С. И. Бабарыкин

Технический редактор Г. А. Теребинкина

Корректор А. М. Трофимова

Сдано в наб. 22.03.87 Подп. в печ. 07.05.88 1,0 усл. п. л. 1,0 усл. кр.-отт. 0,79 уч.-изд. л.
Тир 10 000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник». Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2062

Изменение № 1 ГОСТ 27611—88 Чугун. Метод фотоэлектрического спектрального анализа

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.12.90 № 3433

Дата введения 01.07.91

По всему тексту стандарта заменить обозначения: d_{ex} на d_1 , 0,84 d_{ex} на d_2 , 1,1 d_{ex} на d_4 (пп. 4.1, 5.1.3).

(Продолжение см. с. 82)

Вводная часть. Первый абзац. Заменить слова и значения: «кремния от 0,10 до 2,00 %» на «кремния от 0,10 до 5,0 %»; 2,00 на 2,0; 0,01 на 0,010 (5 раз); 0,50 на 0,5 (3 раза);

дополнить словами: «магния — от 0,010 до 0,10 %».

Пункт 1.2. Исключить ссылку: ГОСТ 4425—72.

Пункт 2.4. Первый абзац. Заменить слова: «серий и измерений» на «серий измерений».

Пункт 2.5 дополнить словами: «до двух серий».

(Продолжение см. с. 83)

(Продолжение изменения к ГОСТ 27611—88)

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.6: «2.6. При оперативной градуировке (метод трех эталонов) выполняют два параллельных измерения каждого СО и пробы. Допускается увеличение числа параллельных измерений до четырех».

Пункт 3.1. Заменить слова: «(табл. 2.3)» на «(табл. 2. 3)».

Пункт 3.5. Заменить слова: «результатов трех измерений» на «трех результатов анализа»;

исключить слова: «по одному»;

дополнить абзацем: «Число измерений, на основании которых получают результат анализа для каждого из трех образцов, — по п. 3.4».

Раздел 4 дополнить абзацем (перед п. 4.1): «Нормы точности и нормативы контроля точности измерения массовой доли элементов приведены в табл. 1».

Пункт 4.1. Таблицу 1 изложить в новой редакции (см. с. 84).

Пункт 4.2. Заменить слово: «требование» на «требование».

Раздел 4 дополнить пунктом — 4.3: «4.3. Все результаты, отличающиеся от границ марки меньше чем на 8 (см. табл. 1), подлежат повторному определению (при необходимости) методом фотоэлектрического анализа с установлением массовой доли элемента в пробе как общего среднего первичного и повторного результатов анализа; если общее среднее отличается от границ марки меньше чем на 0,7 ε , проба передается на контроль химическими методами анализа».

Пункт 5.1.1. Второй абзац. Заменить слова: «На фотоэлектрических установках, оснащенных компьютером, допускается осуществлять контроль стабильности градуировочных характеристик через 8 ч работы установки. Если выполняют оперативную градуировку с периодичностью, предусмотренной настоящим пунктом, контроль стабильности допускается не проводить» на «При оперативной градуировке контроль стабильности не проводят».

Пункт 5.1.2. Исключить слова: «Допускается выполнять контроль стабильности путем воспроизведения значений аналитических сигналов, полученных для СО (проб) одновременно с установлением градуировочных характеристик».

Пункт 5.1.3. Второй абзац. Заменить слова: (см. таблицу)» на «(см. табл. 1)».

Пункт 5.1.5. Заменить слова и значение: «Если ΔN на «Если величина ΔN , выраженная в процентах»; 0,5 d_B на $d_{B\text{ст}}$; «превышении ΔN допускаемого значения» на «превышении допускаемого значения».

Пункт 5.2.2 дополнить словами: «за контролируемый период».

Пункт 5.3.2 изложить в новой редакции: «5.3.2. Число результатов спектрального анализа, контролируемых методами химического анализа, должно быть не менее 0,3 % от общего числа определений за контролируемый период».

Пункт 5.3.3. Заменить обозначение: d_B на d_{x-c} .

Пункт 5.3.4 дополнить абзацем: «Воспроизведенное в стандартном образце значение массовой доли элемента не должно отличаться от аттестованного более чем на допускаемое значение δ , приведенное в табл. 1».

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.4: «5.4. При выполнении требований разд. 4 и 5 настоящего стандарта погрешность результата анализа (для доверительной вероятности 0,95) не должна превышать значения Δ , приведенного в табл 1».

Приложение. Таблица 4. Наименование исключить:

головка. Заменить слова: «Определяемый элемент» на «Элемент»; «Длина волн определяемого элемента, нм» на «Длина волны спектральной линии, нм».

Элемент «Кремний». Заменить диапазон значений: 0,10—2,00 на 0,10—5,0 (5 раз);

таблицу дополнить элементом: «магний» (после элемента «мышьяк») (см. с. 86).

(Продолжение см. с. 84)

Таблица 1

Элемент	Массовая доля, %	Нормы точности и нормативы контроля точности, %								d_{X-C}
		Δ	d_{Δ}	d_s	d_*	d_{σ^2}	δ	δ	ε	
Сера	От 0,005 до 0,01 включ.	0,004	0,005	0,004	0,005	0,005	0,003	0,003	0,003	0,004
	Св. 0,01 > 0,02	0,005	0,007	0,006	0,007	0,007	0,004	0,003	0,003	0,005
	> 0,02 > 0,05	0,008	0,010	0,008	0,010	0,011	0,006	0,005	0,005	0,008
	> 0,05 > 0,10	0,013	0,011	0,013	0,015	0,015	0,008	0,007	0,008	0,011
	> 0,10 > 0,20	0,020	0,017	0,020	0,022	0,012	0,010	0,012	0,016	
Фосфор	От 0,02 до 0,05 включ.	0,005	0,007	0,006	0,007	0,007	0,004	0,003	0,004	0,006
	Св. 0,05 > 0,1	0,008	0,010	0,008	0,010	0,011	0,006	0,005	0,006	0,009
	> 0,1 > 0,2	0,013	0,017	0,014	0,017	0,018	0,010	0,009	0,010	0,014
	> 0,2 > 0,5	0,03	0,04	0,03	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	0,03
Кремний	От 0,1 до 0,2 включ.	0,03	0,04	0,03	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	0,03
	Св. 0,2 > 0,5	0,04	0,05	0,04	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,04
	> 0,5 > 1,0	0,05	0,07	0,06	0,07	0,07	0,04	0,03	0,04	0,04
	> 1,0 > 2,0	0,09	0,12	0,10	0,12	0,13	0,07	0,06	0,07	0,09
	> 2,0 > 5,0	0,13	0,17	0,14	0,17	0,18	0,10	0,09	0,10	0,13
Марганец	От 0,1 до 0,2 включ.	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,02	0,01	0,02	0,02
	Св. 0,2 > 0,5	0,04	0,05	0,04	0,05	0,05	0,03	0,03	0,03	0,04
	> 0,5 > 1,0	0,05	0,06	0,05	0,06	0,07	0,04	0,04	0,04	0,05
	> 1,0 > 2,0	0,08	0,10	0,08	0,10	0,11	0,06	0,05	0,06	0,08
Хром	От 0,01 до 0,02 включ.	0,005	0,006	0,005	0,006	0,007	0,004	0,003	0,004	0,005
	Св. 0,02 > 0,05	0,007	0,009	0,007	0,009	0,010	0,005	0,005	0,005	0,007
	> 0,05 > 0,1	0,010	0,013	0,011	0,013	0,014	0,008	0,007	0,008	0,011
	> 0,1 > 0,2	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,02	0,01	0,02	0,02
	> 0,2 > 0,5	0,03	0,04	0,03	0,04	0,04	0,02	0,02	0,02	0,03

(Продолжение см. с. 85)

(Продолжение изменения к ГОСТ 27611—88)

Приложение табл. I

Нормы точности и нормативы контроля точности, %

Элемент	Массовая доля, %	Нормы точности и нормативы контроля точности, %						d_{x-c}
		Δ	d_h	d_2	d_3	d_4	δ_{ct}	
Никель	От 0,01 до 0,02 включ.	0,006	0,008	0,007	0,008	0,009	0,005	0,005
	Св. 0,02 » 0,05	0,010	0,013	0,011	0,013	0,014	0,007	0,008
	» 0,05 » 0,1	0,016	0,020	0,017	0,020	0,022	0,010	0,010
	» 0,1 » 0,2	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,012	0,016
	» 0,2 » 0,5 »	0,04	0,05	0,04	0,05	0,05	0,02	0,02
Медь	От 0,02 до 0,05 включ.	0,010	0,013	0,011	0,013	0,014	0,008	0,007
	Св. 0,05 » 0,1 »	0,016	0,020	0,017	0,020	0,022	0,012	0,012
	» 0,1 » 0,2 »	0,024	0,030	0,025	0,030	0,030	0,016	0,018
	» 0,2 » 0,5 »	0,05	0,06	0,04	0,05	0,05	0,018	0,026
Ванадий	От 0,01 до 0,02 включ.	0,008	0,010	0,008	0,010	0,011	0,006	0,006
	Св. 0,02 » 0,05 »	0,010	0,013	0,011	0,013	0,014	0,008	0,008
	» 0,05 » 0,1 »	0,020	0,025	0,021	0,025	0,027	0,015	0,015
	» 0,1 » 0,2 »	0,03	0,04	0,03	0,04	0,04	0,02	0,02
	» 0,2 » 0,5 »	0,04	0,05	0,04	0,05	0,05	0,03	0,03
Титан	От 0,01 до 0,02 включ.	0,008	0,010	0,008	0,010	0,011	0,006	0,006
	Св. 0,02 » 0,05 »	0,010	0,013	0,011	0,013	0,014	0,007	0,008
	» 0,05 » 0,1 »	0,020	0,025	0,021	0,025	0,027	0,015	0,015
	» 0,1 » 0,2 »	0,03	0,04	0,025	0,03	0,035	0,012	0,020
Мышьяк	От 0,01 до 0,02 включ.	0,005	0,006	0,005	0,006	0,007	0,004	0,006
	Св. 0,02 » 0,05 »	0,007	0,009	0,007	0,009	0,010	0,005	0,008
	» 0,05 » 0,1 »	0,012	0,015	0,012	0,015	0,016	0,009	0,014
	» 0,1 » 0,2 »	0,020	0,025	0,021	0,025	0,027	0,015	0,023
Магний	От 0,01 до 0,02 включ.	0,008	0,010	0,008	0,010	0,011	0,006	0,008
	Св. 0,02 » 0,05 »	0,010	0,013	0,011	0,013	0,014	0,007	0,010
	» 0,05 » 0,1 »	0,020	0,025	0,021	0,025	0,027	0,015	0,020

(Продолжение см с. 86)

(Продолжение изменения к ГОСТ 27611-88)

Элемент	Длина волны спектральной линии, нм	Диапазон значений массовой доли элементов, %
Магний	277,98	0,010—0,10
	278,29	0,010—0,10
	279,55	0,010—0,10
	280,27	0,010—0,10
	285,21	0,010—0,10
	383,23	0,010—0,10

(ИУС № 4 1991 г.).